(11)Publication number:

2001-142214

(43) Date of publication of application: 25.05.2001

(51)Int.CI.

Searching PAJ

GO3F 7/039 CO8F212/08 CO8F212/14 CO8F220/12 CO8K 5/00 CO8L 25/02 CO8L 25/18 CO8L 33/06 H01L 21/027

(21)Application number: 11-322909

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

12.11.1999

(72)Inventor: FUJIMORI TORU

TAN SHIRO

## (54) POSITIVE PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a positive photoresist composition which ensures improved balance between the dense and coarse patterns of a resist pattern and improved line edge roughness. SOLUTION: The positive photoresist composition contains (a) a copolymer A having structural units of formulae I-III (where R1 and R2 are each H or methyl; R3 is tertiary alkyl; R1' and R2' are each H or a 1-4C alkyl; and R3' is linear or cyclic alkyl, aryl or aralkyl), (b) a compound which generates an acid when irradiated with active light or radiation and (c) a solvent.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (II)特許出願公開番号 特開2001-142214

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ				テーマコート・	(参考)	
G03F 7/039	601	G03F 7/0	39	601	2H0	2Н025		
C08F212/08		C08F212/0	C08F212/08			4J002		
212/14		212/14			4J100			
220/12	220/12							
C08K 5/00		C08K 5/00						
	審査請案	R 未請求 請求	対項の数3	OL	(全53頁)	最終頁	に続く	
(21)出願番号	<b>特願平11-322909</b>	(71)出願人	000005201					
		富士写真フイルム株式会社						
(22) 出願日	平成11年11月12日(1999.11.12)	神奈川県南足柄市中沼210番地						
		(72)発明者	(72)発明者 藤森 亨 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写					
			真フイルム株式会社内					
		(72)発明者	丹 史郎					
			静岡県榛原郡吉田町川尻400				<b>子写</b>	
		1	真フイル、	ム株式	会社内			
	•	(74)代理人 100073874						
	•		弁理士	荻野 <sup>3</sup>	平(外4名	<b>5</b> )		
			最終頁に続く					

#### (54) 【発明の名称】ポジ型フォトレジスト組成物

#### (57)【要約】

【課題】 レジストパターンの密パターンと粗パターンのバランスが改良され、ラインエッジラフネスを改良されたポジ型フォトレジスト組成物を得る。

【解決手段】(a)式(I)、(II)及び(III)で表される構造 単位  $\{R_1 及び R_1 は水素原子又はメチル基、 R_1 は 3 級$  $アルキル基、 <math>R_1$  、  $R_1$  、  $R_2$  は水素原子又は炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基、R, 'は鎖状もしくは環状アルキル基、 アリール基又はアラルキル基を表す と有する共重合体 A、(b)活性光線又は放射線の照射により酸を発生す る化合物、及び(c)溶剤を含有するポジ型フォトレジ スト組成物。

【化1】

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 下記一般式(I)、(II) 及び(II) で表される構造単位を有する共重合体Aと、(b) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、

1

一般式(I)~(III)中、R<sub>1</sub>及びR<sub>2</sub>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又はメチル基、R<sub>3</sub>は置換されてもよい3級アルキル基を表す。一般式(III)中、R<sub>1</sub>′、R<sub>2</sub>′は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、又は炭素数1~4のアルキル基を表し、R<sub>3</sub>′は、置換基を有してもよい鎖状アルキル基、置換基を有して 20もよい環状アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、又は置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【請求項2】 前記共重合体Aが、更に下記一般式 (1 V) で表される構造単位を含有することを特徴とする請求項1記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【化2】

式(IV)中、R、は水素原子又はメチル基を表し、Rは、水素原子、置換基を有してもよい炭素数1~10の直鎖もしくは分岐アルキル基、置換基を有してもよいアルキルオキシ基又は置換基を有してもよいアシル基を表す。

【請求項3】 該共重合体Aが、樹脂末端の少なくともいずれか一方にカルボキシル基を含有することを特徴とする請求項1又は2記載のポジ型フォトレジスト組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネル等の製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物として、、 米国特許第4,491,628号明細書、欧州特許第29,139号明 及び(c)溶剤を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【化1】

細書等に記載されている化学増幅系レジスト組成物がある。化学増幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】このような例として、光分解により酸を発 生する化合物と、アセタール又はO,N-アセタール化 合物との組合せ(特開昭48-89003号公報)、オ ルトエステル又はアミドアセタール化合物との組合せ (特開昭51-120714号公報)、主鎖にアセター ル又はケタール基を有するポリマーとの組合せ(特開昭 53-133429号公報)、エノールエーテル化合物 との組合せ(特開昭55-12995号公報)、N-ア シルイミノ炭酸化合物との組合せ(特開昭55-126 30 236号公報)、主鎖にオルトエステル基を有するポリ マーとの組合せ(特開昭56-17345号公報)、第 3級アルキルエステル化合物との組合せ(特開昭60-3625号公報)、シリルエステル化合物との組合せ (特開昭60-10247号公報)、及びシリルエーテ ル化合物との組合せ(特開昭60-37549号公報、 特開昭60-121446号公報)等を挙げることがで きる。これらは原理的に量子収率が1を越えるため、高 い感光性を示す。

【0004】同様に、室温経時下では安定であるが、酸存在下加熱することにより分解し、アルカリ可溶化する系として、例えば、特開昭59-45439号公報、特開昭60-3625号公報、特開昭62-229242号公報、特開昭63-27829号公報、特開昭63-36240号公報、特開昭63-250642号公報、Polym. Eng. Sce., 23巻、12頁(1983); ACS. Sym. 242巻、11頁(1984); Semiconductor World 1987年、11月公報、91頁; Macromolecules, 21巻、1475頁(1988); SPIE, 920巻、42頁(1988)等に記載されている露光により酸を発生する化合物と、第3級又は2級炭素

(例えばt-プチル、2-シクロヘキセニル)のエステルマ

3

は炭酸エステル化合物との組合せの系が挙げられる。

【0005】また、特開平2-19847号公報にはポ リ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキ シル基を全部あるいは部分的にテトラヒドロピラニル基 で保護した樹脂を含有することを特徴とするフォトレジ スト組成物が開示されている。特開平4-219757 号公報には同様にポリ(pーヒドロキシスチレン)のフ ェノール性ヒドロキシル基の20~70%がアセタール 基で置換された樹脂を含有することを特徴とするフォト レジスト組成物が開示されている。更に特開平5-24 10 9682号公報にも同様のアセタール保護された樹脂を 用いたフォトレジスト組成物が開示されている。また特 開平8-123032号公報にはアセタール基で置換さ れた基を含む三元共重合体を用いたフォトレジスト組成 物が示されている。更に、特開平5-113667号公 報、特開平6-266112号公報、特開平6-289 608号公報、特開平7-209868号公報にはヒド ロキシスチレンと(メタ)アクリレート共重合体よりな るフォトレジスト組成物が開示されている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしこれらのレジスト組成物は、露光からポストベークまでの引き置き時間 (Post Exposure Time Delay、以下PEDと略す) に対

【0010】一般式(I)~(III)中、R,及びR,は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又はメチル基、R,は置換されてもよい3級アルキル基を表す。一般式(III)中、R,'、R,'は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、又は炭素数1~4のアルキル基を表し、R,'は、置換基を有してもよい鎖状アルキル基、置換基を有してもよい環状アルキル基、置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【0011】(2)前記共重合体Aが、更に下記一般式 (IV)で表される構造単位を含有することを特徴とする上記(1)記載のポジ型フォトレジスト組成物。

[0012]

【化4】

するレジストパターンの寸法変化が著しく、また解像力の観点からも改良が望まれていた。また、これらのフォトレジスト組成物は、露光、現像によって形成されるレジストパターンの密パターンと粗パターンのバランスが悪くなるという問題があった。また、ラインエッジラフネスが悪く、更なる改良が望まれていた。

【0007】従って、本発明の目的は、形成されるレジストパターンの密パターンと粗パターンのバランスが改良されたポジ型フォトレジスト組成物を提供することにあり、さらにはラインエッジラフネスを改良したポジ型フォトレジスト組成物を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明の上記課題は、下記の(1)~(3)によって解決されることが見出された。

(1) (a) 下記一般式 (I)、(II) 及び(III) で表される構造単位を有する共重合体Aと、(b) 活性光線 又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び

(c)溶剤を含有することを特徴とするポジ型フォトレ 20 ジスト組成物。

[0009]

【化3】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
-(CH_2-C) \\
O \\
R_1' - C - R_2' \\
O \\
R_3'
\end{array}$$
(111)

$$-\left(CH_{2}-C\right)$$

$$R$$
(1V)

【0013】式(IV)中、R1は水素原子又はメチル基を表し、Rは、水素原子、置換基を有してもよい炭素数1~10の直鎖もしくは分岐アルキル基、置換基を有してもよいアルキルオキシ基又は置換基を有してもよいアシル基を表す。

【0014】(3) 該共重合体Aが、樹脂末端の少なくともいずれか一方にカルボキシル基を含有することを特徴とする上記(1)又は(2)記載のポジ型フォトレジスト組成物。

[0015]

50 【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。

5

〔a〕前記一般式(I)~(III) で表される構造単位を 有する共重合体A

本発明のポジ型フォトレジスト組成物において、使用される共重合体Aは前記一般式(I)で示される構造単位(以下、構造単位(I)ともいう)と、前記一般式(I)で示される構造単位(以下、構造単位(II)ともいう)と、更に前記一般式(III)で示される構造単位(以下、構造単位(III)ともいう)とを含有する共重合体である。

【0016】この共重合体Aにおいて、各々の構造単位 10の好ましい含有量は、構造単位 (I)が40~90モル%、好ましくは50~80モル%、更に好ましくは50~70モル%である。共重合体Aにおける構造単位 (II)の含有量は5~50モル%、好ましくは10~45モル%、更に好ましくは10~40モル%である。共重合体Aにおける構造単位(III)の含有量は0.2~10モル%、好ましくは、0.5~7モル%、更に好ましくは1~5モル%である。

【0017】また、本発明に使用される共重合体Aは前記一般式(I)~(III)に加え更に、前記一般式(IV)で示される構造単位(以下、構造単位(IV)ともいう)を含むことができる。この際の好ましい構造単位の含有量は、構造単位(I)が40~80モル%、好ましくは50~80モル%、更に好ましくは50~70モル%であり、構造単位(II)が5~50モル%、好ましくは10~45モル%、更に好ましくは10~40モル%であり、構造単位(III)が0.2~10モル%、好ましくは、0.5~7モル%、更に好ましくは1~5モル%であり、構造単位(IV)が5~40モル%、好ましくは5~30モル%、更に好ましくは5~20モル%である。共重合体Aにおける構造単位(IV)の含有は更なる解像力向上に有効である。

【0018】また、本発明に使用される共重合体Aは前記一般式(I)~(III)あるいは一般式(I)~(I V)の構造単位の末端のいずれか一方または両方にカルボン酸をもつ基を結合することができる。

【0019】一般式(I)において、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基であり、好ましくは水素原子である。

【0020】一般式(II) において、R:は水素原子又はメチル基であり、R:は置換されてもよい3級アルキル基を表す。この置換されてもよい3級アルキル基としては、tープチル基、tーアミル基、tー(トリエチル)メチル基、1ーメチルー1ーシクロへキシル基が好ましく、tープチル基が特に好ましい。

【0021】一般式 (III) において、 $R_1$ ′、 $R_1$ ′は 水素原子又はアルキル基であり、具体的にメチル基、エチル基、n-プロピル基、t-プチル基、t-プチル基等 50

の炭素数1~4個のアルキル基が挙げられる。

【0022】上記R, 'は、置換基を有してもよい鎖状アルキル基、置換基を有してもよい環状アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、又は置換基を有してもよいアラルキル基である。

6

【0023】上記鎖状アルキル基は、置換基を含んで総 炭素数が好ましくは1~20、より好ましくは1~1 8、さらに好ましくは $2\sim18$ であり、直鎖状であって も分岐状であってもよく、例えば、メチル基、エチル 基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、 iープチル基、tープチル基、nーペンチル基、iーペ ンチル基、t-ペンチル基、n-ヘキシル基、i-ヘキ シル基、 t ーヘキシル基、 n ーヘプチル基、 i ーヘプチ ル基、t-ヘプチル基、n-オクチル基、i-オクチル 基、tーオクチル基、nーノニル基、iーノニル基、t -ノニル基、n-デシル基、i-デシル基、t-デシル 基、n-ウンデシル基、i-ウンデシル基、n-ドデシ ル基、iードデシル基、n-トリデシル基、i-トリデ シル基、n-テトラデシル基、i-テトラデシル基、n 20 -ペンタデシル基、i-ペンタデシル基、n-ヘキサデ シル基、i-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、i -ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、i-オクタデ シル基、n-ノナデシル基、i-ノナデシル基等を挙げ ることができる。

【0024】上記環状アルキル基は、置換基を含んで総 炭素数が好ましくは1~20、より好ましくは1~1 8、さらに好ましくは炭素数2~18であり、20まで の炭素数で環を形成したものでもよいし、置換基を有し た環状アルキルでもよく、例えば、シクロプロピル基、 シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル 30 基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニ ル基、シクロデシル基、シクロウンデシル基、シクロド デシル基、シクロトリデシル基、シクロトリデシル基、 シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シクロ ヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタ デシル基、シクロノナデシル基、4-シクロヘキシルシ クロヘキシル基、4-n-ヘキシルシクロヘキシル基、 ペンタニルシクロヘキシル基、ヘキシルオキシシクロヘ キシル基、ペンタニルオキシシクロヘキシル基等を挙げ 40 ることが出来る。ここに挙げた以外の置換環状アルキル 基も上記範囲内であれば使用できることができる。

【0025】上記R、、におけるアリール基は、置換基を含んで総炭素数が好ましくは1~30、より好ましくは6~30、さらに好ましくは炭素数6~25であり、例えば、フェニル基、トリル基、キシリル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、プロピルオキシフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロペプテニルフェニル基、4-シクロオクタニルフェニル基、2-シクロペンチルフェニル基、

2-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘプテニル フェニル基、2-シクロオクタニルフェニル基、3-シ クロペンチルフェニル基、3-シクロヘキシルフェニル 基、3-シクロヘプテニルフェニル基、3-シクロオク タニルフェニル基、4-シクロペンチルオキシフェニル 基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-シクロ ヘプテニルオキシフェニル基、4-シクロオクタニルオ キシフェニル基、2-シクロペンチルオキシフェニル 基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロ ヘプテニルオキシフェニル基、2-シクロオクタニルオ 10 キシフェニル基、3-シクロペンチルオキシフェニル 基、3-シクロヘキシルオキシフェニル基、3-シクロ ヘプテニルオキシフェニル基、3-シクロオクタニルオ キシフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-n - ヘキシルフェニル基、4-n-ヘプテニルフェニル 基、4-n-オクタニルフェニル基、2-n-ペンチル フェニル基、2-n-ヘキシルフェニル基、2-n-ヘ プテニルフェニル基、2-n-オクタニルフェニル基、 3-n-ペンチルフェニル基、3-n-ヘキシルフェニ ル基、3-n-ヘプテニルフェニル基、3-n-オクタ ニルフェニル基、2,6-ジ-イソプロピルフェニル 基、2,3-ジーイソプロピルフェニル基、2,4-ジ ーイソプロピルフェニル基、3,4-ジーイソプロピル フェニル基、3,6-ジーt-プチルフェニル基、2, 3-ジーtープチルフェニル基、2,4-ジーtープチ ルフェニル基、3, 4-ジ-t-ブチルフェニル基、 2,6-ジ-n-ブチルフェニル基、2,3-ジ-n-プチルフェニル基、2,4-ジ-n-プチルフェニル 基、3,4-ジーn-プチルフェニル基、2,6-ジー i-ブチルフェニル基、2,3-ジ-i-ブチルフェニ 30 ル基、2, 4-ジ-i-プチルフェニル基、3, 4-ジ - i - ブチルフェニル基、2, 6 - ジ- t - アミルフェ ニル基、2, 3-ジーt-アミルフェニル基、2, 4-ジーt-アミルフェニル基、3,4-ジーt-アミルフ エニル基、2,6-ジ-i-アミルフェニル基、2,3 ージーiーアミルフェニル基、2,4-ジーi-アミル フェニル基、3, 4-ジ-i-アミルフェニル基、<math>2, 6-ジーn-ペンチルフェニル基、2,3-ジ-n-ペ ンチルフェニル基、2,4-ジ-n-ペンチルフェニル 基、3,4-ジーn-ペンチルフェニル基、4-アダマ 40 ンチルフェニル基、2-アダマンチルフェニル基、4-イソボロニルフェニル基、3-イソボロニルフェニル 基、2-イソボロニルフェニル基、4-シクロペンチル オキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル 基、4-シクロヘプテニルオキシフェニル基、4-シク ロオクタニルオキシフェニル基、2-シクロペンチルオ キシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル 基、2-シクロヘプテニルオキシフェニル基、2-シク ロオクタニルオキシフェニル基、3-シクロペンチルオ キシフェニル基、3-シクロヘキシルオキシフェニル

基、3-シクロヘプテニルオキシフェニル基、3-シク ロオクタニルオキシフェニル基、4-n-ペンチルオキ シフェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4 - n - ヘプテニルオキシフェニル基、4-n-オクタニ ルオキシフェニル基、2-n-ペンチルオキシフェニル 基、2-n-ヘキシルオキシフェニル基、2-n-ヘプ テニルオキシフェニル基、2-n-オクタニルオキシフ エニル基、3-n-ペンチルオキシフェニル基、3-n ーヘキシルオキシフェニル基、3-n-ヘプテニルオキ シフェニル基、3-n-オクタニルオキシフェニル基、 2,6-ジーイソプロピルオキシフェニル基、2,3-ジーイソプロピルオキシフェニル基、2,4-ジーイソ プロピルオキシフェニル基、3、4-ジーイソプロピル オキシフェニル基、2,6-ジ-t-ブチルオキシフェ ニル基、2,3-ジ-t-プチルオキシフェニル基、 2, 4-ジー t ープチルオキシフェニル基、3, 4-ジ - t - プチルオキシフェニル基、2, 6 - ジ-n - プチ ルオキシフェニル基、2,3-ジ-n-ブチルオキシフ エニル基、2, 4-ジ-n-プチルオキシフェニル基、 3, 4-ジ-n-プチルオキシフェニル基、2, 6-ジ - i - プチルオキシフェニル基、2,3-ジ-i-ブチ ルオキシフェニル基、2, 4-ジ-i-プチルオキシフ エニル基、3, 4-ジ-i-ブチルオキシフェニル基、 2, 6-ジ-t-アミルオキシフェニル基、2, 3-ジ - t-アミルオキシフェニル基、2,4-ジ-t-アミ ルオキシフェニル基、3,4-ジ-t-アミルオキシフ エニル基、2, 6-ジ-i-アミルオキシフェニル基、 2, 3-ジ-i-アミルオキシフェニル基、2, 4-ジ - i - アミルオキシフェニル基、3, 4 - ジ- i - アミ ルオキシフェニル基、2,6-ジ-n-ペンチルオキシ フェニル基、2,3-ジ-n-ペンチルオキシフェニル 基、2,4-ジーn-ペンチルオキシフェニル基、3. 4-ジーn-ペンチルオキシフェニル基、4-アダマン チルオキシフェニル基、3-アダマンチルオキシフェニ ル基、2-アダマンチルオキシフェニル基、4-イソボ ロニルオキシフェニル基、3-イソボロニルオキシフェ ニル基、2-イソボロニルオキシフェニル基等が挙げら れ、これらは上記範囲内であればさらに置換されていて もよく、上記例以外の置換基に限定しない。

40 【0026】上記R、、におけるアラルキル基は、置換基を含んで総炭素数が好ましくは2~30、より好ましくは炭素数6~30であり、例えば、フェニルエチル基、トリフェニルエチル基、キシリルフェニルエチル基、エチルフェニルエチル基、プロピルフェニルエチル基、4-シクロペンチルフェニルエチル基、4-シクロペプテニルフェニルエチル基、4-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペンチルフェニルエチル基、2-シクロペンチルフェニルエチル基、2-シクロペンチルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロペプテニルフェニルエチル基、2-シクロオクタニルフェニルエチル

10

基、3-シクロペンチルフェニルエチル基、3-シクロ ヘキシルフェニルエチル基、3-シクロヘプテニルフェ ニルエチル基、3-シクロオクタニルフェニルエチル 基、4-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘ プテニルオキシフェニルエチル基、4-シクロオクタニ ルオキシフェニルエチル基、2-シクロペンチルオキシ フェニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル エチル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル 基、2-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、3 10 -シクロペンチルオキシフェニルエチル基、3-シクロ ヘキシルオキシフェニルエチル基、3-シクロヘプテニ ルオキシフェニルエチル基、3-シクロオクタニルオキ シフェニルエチル基、4-n-ペンチルフェニルエチル 基、4-n-ヘキシルフェニルエチル基、4-n-ヘプ テニルフェニルエチル基、4-n-オクタニルフェニル エチル基、2-n-ペンチルフェニルエチル基、2-n - ヘキシルフェニルエチル基、2-n-ヘプテニルフェ ニルエチル基、2-n-オクタニルフェニルエチル基、 3-n-ペンチルフェニルエチル基、3-n-ヘキシル フェニルエチル基、3-n-ヘプテニルフェニルエチル 基、3-n-オクタニルフェニルエチル基、2,6-ジ -イソプロピルフェニルエチル基、2,3-ジ-イソプ ロピルフェニルエチル基、2,4-ジーイソプロピルフ エニルエチル基、3,4-ジ-イソプロピルフェニルエ チル基、2,6-ジ-t-プチルフェニルエチル基、 2, 3-ジーt-ブチルフェニルエチル基、2, 4-ジ - t - プチルフェニルエチル基、3, 4 - ジ- t - プチ ルフェニルエチル基、2,6-ジ-n-プチルフェニル エチル基、2,3-ジ-n-ブチルフェニルエチル基、 2, 4-ジ-n-プチルフェニルエチル基、3, 4-ジ -n-プチルフェニルエチル基、2,6-ジ-i-ブチ ルフェニルエチル基、2,3-ジ-i-プチルフェニル エチル基、2, 4-ジ-i-プチルフェニルエチル基、 3, 4-ジ-i-ブチルフェニルエチル基、2, 6-ジ - t-アミルフェニルエチル基、2,3-ジ-t-アミ ルフェニルエチル基、2,4-ジ-t-アミルフェニル エチル基、3, 4-ジーt-アミルフェニルエチル基、 2, 6-ジ-i-アミルフェニルエチル基、2, 3-ジ -i-アミルフェニルエチル基、2, 4-ジ-i-アミ 40 ルフェニルエチル基、3,4-ジ-i-アミルフェニル エチル基、2,6-ジ-n-ペンチルフェニルエチル 基、2,3-ジ-n-ペンチルフェニルエチル基、2, 4-ジーn-ペンチルフェニルエチル基、3,4-ジー n-ペンチルフェニルエチル基、4-アダマンチルフェ ニルエチル基、3-アダマンチルフェニルエチル基、2 - アダマンチルフェニルエチル基、 4 - イソボロニルフ エニルエチル基、3-イソポロニルフェニルエチル基、 2-イソボロニルフェニルエチル基、4-シクロペンチ ルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘキシルオキシ 50

フェニルエチル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニ ルエチル基、4-シクロオクタニルオキシフェニルエチ ル基、2-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、2 -シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、2-シクロ ヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-シクロオクタ ニルオキシフェニルエチル基、3-シクロペンチルオキ シフェニルエチル基、3-シクロヘキシルオキシフェニ ルエチル基、3-シクロヘプテニルオキシフェニルエチ ル基、3-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、 4-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、4-n-ヘ キシルオキシフェニルエチル基、4-n-ヘプテニルオ キシフェニルエチル基、4-n-オクタニルオキシフェ ニルエチル基、2-n-ペンチルオキシフェニルエチル 基、2-n-ヘキシルオキシフェニルエチル基、2-n -ヘプテニルオキシフェニルエチル基、2-n-オクタ ニルオキシフェニルエチル基、3-n-ペンチルオキシ フェニルエチル基、3-n-ヘキシルオキシフェニルエ チル基、3-n-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、 3-n-オクタニルオキシフェニルエチル基、2,6-ジーイソプロピルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ -イソプロピルオキシフェニルエチル基、2,4-ジー イソプロピルオキシフェニルエチル基、3、4一ジーイ ソプロピルオキシフェニルエチル基、2,6-ジ-t-ブチルオキシフェニルエチル基、2、3-ジーt-ブチ ルオキシフェニルエチル基、2, 4-ジ-t-ブチルオ キシフェニルエチル基、3,4-ジ-t-プチルオキシ フェニルエチル基、2,6-ジ-n-プチルオキシフェ ニルエチル基、2,3-ジ-n-ブチルオキシフェニル エチル基、2,4-ジ-n-プチルオキシフェニルエチ 30 ル基、3,4-ジ-n-ブチルオキシフェニルエチル 基、2,6-ジ-i-プチルオキシフェニルエチル基、 2, 3-ジ-i-プチルオキシフェニルエチル基、2, 4-ジ-i-プチルオキシフェニルエチル基、3,4-ジーiープチルオキシフェニルエチル基、2,6-ジー t-アミルオキシフェニルエチル基、2,3-ジ-t-アミルオキシフェニルエチル基、2,4-ジ-t-アミ ルオキシフェニルエチル基、3,4-ジ-t-アミルオ キシフェニルエチル基、2,6-ジ-i-アミルオキシ フェニルエチル基、2, 3-ジ-i-アミルオキシフェ ニルエチル基、2, 4-ジ-i-アミルオキシフェニル エチル基、3, 4-ジ-i-アミルオキシフェニルエチ ル基、2,6-ジ-n-ペンチルオキシフェニルエチル 基、2、3-ジ-n-ペンチルオキシフェニルエチル 基、2、4-ジ-n-ペンチルオキシフェニルエチル 基、3,4-ジ-n-ペンチルオキシフェニルエチル 基、4-アダマンチルオキシフェニルエチル基、3-ア ダマンチルオキシフェニルエチル基、2-アダマンチル オキシフェニルエチル基、4-イソボロニルオキシフェ ニルエチル基、3-イソボロニルオキシフェニルエチル 基、2-イソポロニルオキシフェニルエチル基、あるい

は、上記アルキルの水素原子がメチル基、プロピル基、 ブチル基等に置き換えられたもの等が挙げられる。

【0027】また、上記基の更なる置換基としては、水 酸基、ハロゲン原子(フツ素、塩素、臭素、ヨウ素)、 ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基、 エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒ ドロキシプロポキシ基、n-プトキシ基、イソプトキシ 基、sec-プトキシ基、t-プトキシ基等のアルコキ シ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等 のアルコキシカルボニル基、ベンジル基、フエネチル 基、クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、 ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ペンゾイル基、 シアナミル基、バレリル基等のアシル基、プチリルオキ シ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオ キシ基、プロペニルオキシ基、アリルオキシ基、ブテニ ルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール 基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオ キシ基等のアリールオキシカルポニル基を挙げることが できる。

【0028】これらの置換基はさらに置換基を有しても よく、置換アリール基や置換アラルキル基の総炭素数が この範囲内であればよい。

【0029】共重合体Aは前記一般式(I)~(III)の 構造単位を必須構成成分とするが、更に一般式(IV)の 構造単位を含むことが好ましい。一般式(IV)におい て、Riは、水素原子又はメチル基であり、好ましくは 水素原子である。 R は水素原子、炭素数 1 ~ 4 の直鎖及 び分岐アルキル基、アルコキシ基、アシル基が好まし く、水素原子、t-ブチル基、メトキシ基、アセトキシ 基が更に好ましい。炭素数1~4の直鎖、分岐アルキル 30 式に示す。 基の好ましい具体例としては、メチル基、エチル基、n ープロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec

-ブチル基、t-ブチル基等が挙げられる。

【0030】一般式(IV)で表される構造単位を共重合 体Aが含有することにより、本発明のポジ型フォトレジ スト組成物の耐ドライエッチング性が向上する。

12

【0031】共重合体Aの重量平均分子量はゲルパーミ エーションクロマトグラフィー (GPC) により、ポリ スチレン換算分子量(Mw)として測定することがで き、好ましくは2,000~1,000,000であり 4,000~500,000がより好ましく、8,00 10 0~100,000が特に好ましい。分子量が2,00 0以下であるとレジストの膜べりが大きく、また1,0 00,000を越えると溶解性が劣り解像力が低下する 傾向にある。

【0032】これまで述べてきた樹脂で、目的を果たす に十分な効果を示すが、さらに該樹脂の末端の両方ある いは片方がカルボキシル基であることにより、さらに良 好な性能となる。カルボキシル基はどのような形で導入 してもよく、連結基を介して導入されてもよい。カルボ キシル基の導入は、開始剤にカルボキシル基を含有する ものを用いる場合や、連鎖移動剤にカルボキシル基を含 有しているもの、さらには t ープチルエステルなど分解 してカルボキシル基になり得る前駆体となり得る基を含 有する開始剤や連鎖移動剤などを用いることによって実 現できる。また、これ以外の方法を用いてカルボキシル 基を導入してもよい。具体的なカルボキシル基導入方法 としては、以下のものが挙げられる。なお、以下の例に おけるXは、2価の有機基を表す。

【0033】(イ)1)-X-COOH基を有するラジカル開始 剤を用いて共重合する方法。この方法の反応例を、下記

[0034] 【化5】

【0035】(ロ)1)-X-COOH基を有する連鎖移動剤の 存在下でラジカル共重合する方法。この方法の反応例 を、下記式に示す。

[0036] 【化6】

14

【0037】(ハ) ラジカル共重合において、1)-X-CO OH基を有するラジカル停止剤を適宜の重合段階で添加する方法。この方法の反応例を、下記式に示す。

[0038] [化7]

#### (注) AIBN: 2, 2'-アゾビスイソプチロニトリル Y: AIBN残基

【0039】(二)1)-X-COOR'基(但し、R'はt-ブチル基等の加水分解可能な基を示す。)を有するアニオン重合開始剤を用いて共重合したのち、2)アルコールで重合停止させ、次いで3)酸により加水分解する方法。こ

10 の方法の反応例を、下記式に示す。 【0040】

【化8】

【0042】 (ホ)1)アニオン共重合したのち、2) -X-COOR'基(但し、R'はt-プチル基等の加水分解可能な基を示す。)を有する重合停止剤により重合停止させ、次いで

3)酸により加水分解する方法。この方法の反応例を、下記式に示す。

[0043] [化10]

【0044】(へ)1)アニオン共重合したのち、2)二酸 法。この方法 化炭素により重合停止させ、次いで3)加水分解する方 50 【0045】

法。この方法の反応例を、下記式に示す。

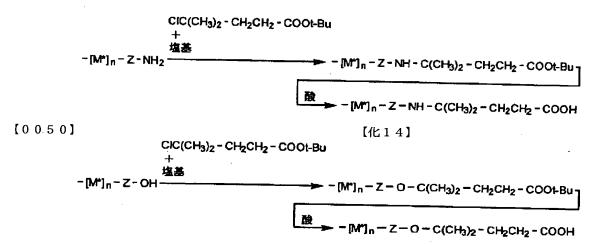
15

【化11】

【0046】(ト)グループトランスファー重合(GTP)において、1)2つの水酸基をトリアルキルシリル基で保護したエノレート開始剤を用いて共重合したのち、2)加水分解する方法。この方法の反応例を、下記式に示す。

【0048】 (チ) 樹脂分子鎖の末端に有する修飾可能な官能基(例えば、-NH2、-OH 等) を利用して、高分子反応により -X-COOH基を導入する方法。この方法の反応例を、下記式(但し、 Zは適宜の2価の基を示す。)に示す。

[0049] 【化13]



【0051】前記(イ)~(チ)の方法のいずれであってもよく、本発明の樹脂にカルボキシル基を導入する方法は、該基が分子鎖末端に存在する限りでは特に限定さ 40れるものではなく、また前記(イ)~(チ)以外の方法を採用することもできる。

【0052】より具体的な共重合体Aの構造を以下に例

示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 尚、以下の具体例において、Meはメチル基、Etはエ チル基、Phはフェニル基、tBuはtープチル基、A cはアセチル基を表す。

[0053] 【化15】

[0054]

【化16】

[0055]

【化17】

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ &$$

[0056]

【化18]

[0057]

【化19】

[0058]

【化20]

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

[0059]

【化21】

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

$$\begin{array}{c|c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

[0060]

【化22]

[0061]

【化23】

34 (34)

[0062]

【化24】

[0063]

【化25】

[0064]

【化26】

$$\begin{array}{c|ccccc}
COOH CH_3 & & & C=O & CH_3 \\
OH & O & CH_3 & O & O & CH_3
\end{array}$$
(48)

[0065]

【化27】

[0066]

【化28】

$$\begin{array}{c|c}
 & H & CN \\
 & CH_2 - C + CH_2 - C + CH_2 - CH_2$$

$$(CH_2-C) + (CH_2-C) + (CH_2-C) + (CH_2-C) + (CH_2-C) + (CH_2-C) + (CH_3-C) + (CH_3-C)$$

[0067]

【化29】

(62)

[0068]

【化30】

[0069]

【化31】

[0070]

【化32】

$$\begin{array}{c|c} & & H & CN \\ & & + CH_2 - C + CH_2 - C + CH_2 - C$$

$$\begin{array}{c|c} & & H & \text{CN} \\ & & + \text{CH}_2 - \text{C} + \text{CH}_2 - \text{C} + \text{C} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{COOH} \\ & & \text{C} + \text{C}$$

[0071]

【化33】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\$$

$$\begin{array}{c|c} & & H & CN \\ & & (CH_2-C) + (CH_2-C) + C-CH_2CH_2COOH \\ & & C=O & CH_3 \\ & & CH_3 \\ & & CH_3 \\ & & CH_3 \\ \end{array}$$
(83)

# [0072]

$$(85)$$

$$(\text{CH}_2 - \text{C}_2 - \text$$

HOOCH<sub>2</sub>C- 
$$CH_2$$
- $CH_2$ - $CH_$ 

【0074】但し、これらのポリマー構造は上記のように並んでいるわけではなく、各ユニットがランダムに共 重合している。さらに末端のカルボン酸は、片末端の場 合、上記構造は上記のように直結しているものを示すも のではない。

【0075】本発明において、組成物中に酸分解性基を 含有していないアルカリ可溶性樹脂を用いることがで き、これにより感度が向上する。上記酸分解性基を含有 していないアルカリ可溶性樹脂(以下単にアルカリ可溶 性樹脂と言う)は、アルカリに可溶な樹脂であり、ポリ ヒドロキシスチレン、ノボラック樹脂及びこれらの誘導 体を好ましく挙げることができる。またp-ヒドロキシ スチレン単位を含有する共重合樹脂もアルカリ可溶性で あれば用いることができる。なかでもポリ(p-ヒドロ キシスチレン)、ポリ(p/m-ヒドロキシスチレン) 共重合体、ポリ (p/o-ヒドロキシスチレン) 共重合 体、ポリ(p-ヒドロキシスチレン-スチレン) 共重合 体が好ましく用いられる。更に、ポリ(4-ヒドロキシ -3-メチルスチレン) 樹脂、ポリ(4-ヒドロキシ-3.5-ジメチルスチレン) 樹脂のようなポリ (アルキ 40 ル置換ヒドロキシスチレン)樹脂、上記樹脂のフェノー ル性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹 脂もアルカリ可溶性であれば好ましく用いられる。

【0076】本発明に用いられるアルカリ可溶性樹脂としては、例えばノボラック樹脂、水素化ノボラツク樹脂、アセトンーピロガロール樹脂、ボリヒドロキシスチレン、アルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリ(ヒドロキシスチレンの一部〇一アルキル化物もしくは〇一アシル化物、ポリ(スチレンー無水マレイン酸)共

重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂及びその 誘導体、ポリ (スチレン-ヒドロキシスチレン) 共重合 体、水素化ポリヒドロキシスチレンを挙げることができ るが、これらに限定されるものではない。

【0077】本発明に用いられる特に好ましいアルカリ可溶性樹脂は、ノボラック樹脂、pーヒドロキシスチレンの単位を含有するアルカリ可溶性樹脂(好ましくはポリ(pーヒドロキシスチレン)、ポリ(p/mーヒドロキシスチレン)共重合体、ポリ(p/oーヒドロキシスチレン)共重合体、ポリ(pーヒドロキシスチレンースチレン)共重合体、ポリ(4ーヒドロキシー3ーメチレスチレン)樹脂、ポリ(4ーヒドロキシー3,5ージメチルスチレン)樹脂、ポリ(4ーヒドロキシー3,5ージメチルスチレン)樹脂のようなポリ(アルキル置換ヒドロキシスチレン)樹脂のフェノール性水酸基の一部がアルキル化又はアセチル化された樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂、部分水添ポリヒドロキシスチレン樹脂である。

【0078】本発明において、ポリヒドロキシスチレンとは、pーヒドロキシスチレンモノマー、mーヒドロキシスチレンモノマー、oーヒドロキシスチレンモノマー及び上記モノマーの水酸基の結合位置からオルソ位が炭素数1~4のアルキルで置換されたヒドロキシスチレンモノマーからなる群から選ばれた少なくとも一種のモノマーを重合して得られたポリマーを示す。

【0079】該ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

リヒドロキシスチレンの一部〇-アルキル化物もしくは 【0080】所定のモノマーとしては、フェノール、m 〇-アシル化物、ポリ(スチレン-無水マレイン酸)共 50 -クレゾール、p-クレゾール、o-クレゾール等のク

58

レゾール類、2,5-キシレノール、3,5-キシレノ ール、3,4-キシレノール、2,3-キシレノール等 のキシレノール類、m-エチルフェノール、p-エチル フェノール、o-エチルフェノール、p-t-プチルフ ェノール、p-オクチルフエノール、2, 3, 5-トリ メチルフェノール等のアルキルフェノール類、p-メト キシフェノール、m-メトキシフェノール、3,5-ジ メトキシフェノール、2-メトキシ-4-メチルフェノ ール、m-エトキシフェノール、p-エトキシフェノー ル、mープロポキシフェノール、pープロポキシフェノ ール、m-プトキシフェノール、p-プトキシフェノー ル等のアルコキシフェノール類、2-メチル-4-イソ プロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、ジ ヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフ エノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ 芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用する ことができるが、これらに限定されるものではない。

【0081】アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、 $\alpha$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\alpha$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -フェニルプロピルアルデヒド、 $\beta$ -レドロキシベンズアルデヒド、 $\beta$ -ヒドロキシベンズアルデヒド、 $\beta$ -ヒドロキシベンズアルデヒド、 $\beta$ -ヒド、 $\beta$ -エトロベンズアルデヒド、 $\beta$ -エチルベンズアルデヒド、 $\beta$ -エーブチルベンズアルデヒド、フルフラール及びこれらのアセタール体等を使用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒドを使用するのが好ましい。

【0082】これらのアルデヒド類は、単独でもしくは 2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては 硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。上記アルカリ可溶性樹脂の分子量としては、好ましくは 2,000~1,000,000であり、より好ましくは 3,000~50,000である。酸分解性基を 含有していないアルカリ可溶性樹脂の含有量としては、 該樹脂と酸分解性基含有樹脂との合計に対して、50重量%以下、好ましくは 30重量%以下、更に好ましくは 40 20重量%以下である。

【0083】本発明で用いられる光酸発生剤(b)は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物である。

【0084】本発明で使用される活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光力チオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、

KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー 光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を 発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使 用することができる。

【0085】また、その他の本発明に用いられる活性光 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. En g., 18, 387(1974), T. S. Bal et al, Polymer, 21, 4 23(1980)等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069, 055号、同4,069,056号、同 Re 27,992号、特開平3-1401 40号等に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, T eh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記 載のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromor ecules, 10(6), 1307(1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104,143号、同339,049号、 同第410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号 等に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, Po lymer J. 17, 73(1985), J. V. Crivello et al., J. O rg. Chem., 43, 3055 (1978). W. R. Watt et al, J. Pol ymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984), J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279 (1985), J. V. Crivello et al, Macromorecules, 14(5), 1141(1 981), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polym er Chem. Ed., 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693 号、同161,811号、同410,201号、同339,049号、同233.5 67号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,37 7号、同3,902,114号、同4,760,013号、同4,734,444号、 同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580 号、同3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、J. V. C rivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307(1977), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Che m. Ed., 17,1047(1979)等に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988)等に記載のアルソニウム塩等のオ ニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、 特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-23973 6号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭6 2-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特 開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Me ier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986), T. P. Gill et al, Inorg. Chem., 19, 3007(1980), D. Astru c, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-1614 45号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayas e et al, J. Polymer Sci., 25, 753(1987), E. Reichm anis et al, J. Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 2 3, 1(1985), Q. Q. Zhuetal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987), B. Amit et al, Tetrahedron Lett., (2 4) 2205 (1973), D. H. R. Barton et al, J. Chem Soc.,

60

3571 (1965), P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., P erkin I, 1695 (1975). M. Rudinstein et al, Tetrahed ron Lett., (17), 1445(1975), J. W. Walker et al, J. Am. Chem. Soc., 110, 7170 (1988), S. C. Busman e t al, J. Imaging Technol., 11(4), 191(1985), H. M. Houlihan et al, Macormolecules, 21, 2001 (1988). P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532(1972), S. Hayase et al, Macromolecules, 18, 1 799(1985), E. Reichmanis et al, J. Electrochem. So c., Solid State Sci. Technol., 130(6), F. M. Houli han et al, Macromolcules, 21, 2001 (1988)、欧州特許 第0290,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851 号、同0,388,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181, 531号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記 載の0-二トロペンジル型保護基を有する光酸発生剤、 M. TUNOOKA et al, Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Berner et al, J. Rad. Curing, 13(4), W. J. Mijs et al, Coating Technol., 55(697), 45(1983), Akz o, H. Adachi et al, Polymer Preprints, Japan, 37 (3)、欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115 号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605 号、同4,431,774 号、特開昭64-18143号、特開平2-2457 56号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネー ト等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合 物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物を 挙げることができる。

【0086】また、これらの光により酸を発生する基、 あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化 合物、たとえば、M. E. Woodhouse et al, J. Am. Che m. Soc., 104, 5586 (1982), S. P. Pappas et al. J. I maging Sci., 30(5), 218(1986), S. Kondo et al, Mak romol. Chem., Rapid Commun., 9, 625(1988), Y. Yama da et al, Makromol. Chem., 152, 153, 163(1972), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国 特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824 号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に 記載の化合物を用いることができる。

【0087】 さらにV. N. R. Pillai, Synthesis, (1), 40 1(1980), A. Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)45 55(1971), D. H. R. Barton et al, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第1 26,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用 することができる。

【0088】上記活性光線又は放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられる ものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1)で表されるオキサゾール誘導体又は一般式(PAG 50 2)で表されるS-トリアジン誘導体。

[0089]

【化36】

【0090】式中、R'O'は置換もしくは未置換のアリ ール基、アルケニル基、Rioiは置換もしくは未置換の アリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y), を示す。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。具体的には 以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定され るものではない。

[0091]

【化37】

20

$$CH = CH - C O C - CCl_3$$
(PAG1-1)

$$H_3C$$
  $CH=CH-C$   $O$   $C-CCl_3$   $(PAG1-2)$ 

H<sub>3</sub>CO — CH=CH-
$$\frac{N-N}{0}$$
, C-CBr<sub>3</sub>
(PAG1-3)

(n)C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>O — CH=CH-C
$$\stackrel{N-N}{\sim}$$
C-CCl<sub>3</sub>
(PAG1-4)

$$CH = CH - C_{O'}^{N-N} - CC_{I_3}$$

$$(PAGI-6)$$

(PAG1-7)

$$CH=CH-CH=CH-C_{0}^{\prime}C-CCl_{3}^{\prime}$$
(PAG1-8)

【化38】

61

[0092]

(PAG2-1) (PA62-2) OCH<sub>3</sub> Cl<sub>3</sub>C (PAG2-3) (PAG2-4) OCH<sub>3</sub> OCH<sub>3</sub> COCH<sub>3</sub> (PAG2-6) (PAG2-5) OCH<sub>3</sub> CCla (PAG2-7) (PAG2-8)

【化40】

[0093] [化39]

【0094】(2)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、又は一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

[0095]

 $Ar^{2} I^{\Theta} Z^{\Theta} \qquad R^{204} \longrightarrow S^{\Theta} Z^{\Theta}$ 

(PAG3) (PAG4)

【0096】ここで式Ar'、Ar'は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

【0097】 $R^{103}$ 、 $R^{104}$ 、 $R^{105}$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数  $6\sim1$  4 のアリール基、炭素数  $1\sim8$  のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい

置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8の アルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、シクロアル キル基、ニトロ基、カルボキシル基、メルカプト基、ヒ ロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対し ては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、ア ルコシキカルボニル基である。

【0098】 2 は対アニオンを示し、例えばBF、、、 CF, SO, 等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニ オン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナ 10 基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、 フタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族 スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオ ン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこ れらに限定されるものではない。

【0099】またR<sup>101</sup>、R<sup>101</sup>、R<sup>105</sup>のうちの2つ及 びAr'、Ar'はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0100】また、露光後加熱処理までの経時での性能 変化(T-Top形成、線幅変化等)が少ないような光

酸発生剤が好ましい。そのような光酸発生剤としては例 えば、上記一般式 (PAG3)、 (PAG4) におい て、Ar¹、Ar¹、R¹º³~R¹º6が置換あるいは未置換 のアリール基を表し、ZTが、光の照射により酸として 発生したときにレジスト膜中で拡散性が比較的小さいも のである。具体的には、Z<sup>-</sup>が、分岐状又は環状の炭素 数8個以上のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から 選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状 又は環状の炭素数4~7個のアルキル基又はアルコキシ もしくは直鎖状又は分岐状の炭素数1~3個のアルキル 基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少くとも 3個有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸 又はアントラセンスルホン酸のアニオンを示す。

【0101】具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0102]

【化41】

[0103]

【化42】

$$(34)$$

$$(PAG3-4)$$

$$(PAG3-4)$$

$$(PAG3-5)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-7)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-9)$$

$$(PAG3-9)$$

$$(PAG3-10)$$

(PAG3-11)

[0104]

【化43】

$$F_{3}C \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow CF_{3} \qquad CF_{3}SO_{3}^{\textcircled{\tiny{0}}}$$

$$(PAG3-12) \qquad CO_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$$

$$(PAG3-13) \qquad O_{3}S \longrightarrow SO_{3}^{\textcircled{\tiny{0}}}$$

$$CI \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow CI \qquad CI \qquad CI \qquad CI \qquad SO_{3}^{\textcircled{\tiny{0}}}$$

$$(PAG3-14) \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}}$$

$$(PAG3-15) \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0}}} \longrightarrow I^{\textcircled{\tiny{0$$

[0105]

【化44】 30

$$CH_3$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

[0106] 【化45】

71  $C_{12}H_{25}$ (PAG4-1) (PAG4-8) CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>⊖ CH3 (PAG4-2) (PAG4-9) PF<sub>6</sub>⊖ (PAG4-3) (PAG4-10) H<sub>3</sub>C SbF<sub>6</sub>⊖ HO-(PAG4-4) ĊН3 H<sub>3</sub>C (PAG4-11) CF₃SO₃<sup>⊖</sup> (PAG4-5)  $C_8F_{17}SO_3^{\Theta}$ '(PAG4-12) (PAG4-6) H<sub>3</sub>CO ş⊕ CF3SO3<sup>⊖</sup> но-H<sub>3</sub>CO (PAG4-13) [0108] 30 (PAG4-7) 【化47】

[0107] 【化46】

(a)
$$C_4H_9$$
  
(b) $C_4H_9$   
(c) $C_4H_9$   
(c) $C_4H_9$   
(d) $C_4H_9$   
(d) $C_4H_9$   
(e) $C_4H_9$   
(f) $C_4H_9$ 

HO-CH<sub>3</sub> BF<sub>4</sub> 
$$\Theta$$

75 . -

76

$$\begin{array}{c}
O \\
n \\
C - CH_2 - S - (n)C_4H_9 \\
(n)C_4H_9
\end{array}$$
(PAG4-23)

[0110]

【化49】

$$\begin{array}{c}
0 \\
C - CH_2 - S \oplus \\
(PAG4-31)
\end{array}$$

【0112】一般式 (PAG3)、 (PAG4) で示さ れる上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapcz yk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969), A. L. Maycok et al, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970), E. Goethas et al, Bull. Soc.Chem. Belg., 73, 546, (196 4), H. M. Leicester, J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587 (1929), J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号及び同4,247, 473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成す 50 ることができる。

30 【0113】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体又は一般式 (PAG6) で表されるイ ミノスルホネート誘導体。

[0114]【化51】

$$Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$$
  $R^{206} - SO_2 - O - N$  (PAGS) (PAG6)

【0115】式中、Ar'は各々独立に置換もし くは未置換のアリール基を示す。R<sup>101</sup>は置換もしくは 未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もし くは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレ ン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0116] 【化52】

[0118]

【化54】

30

$$79$$
 $CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$ 
 $(PAG5-1)$ 
 $H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CH_3$ 
 $(PAG5-2)$ 
 $H_3CO \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow OCH_3$ 
 $(PAG5-3)$ 
 $H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$ 
 $(PAG5-4)$ 
 $F_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CF_3$ 
 $(PAG5-5)$ 
 $(PAG5-5)$ 
 $CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$ 
 $(PAG5-6)$ 
 $CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$ 
 $(PAG5-6)$ 

(PAG5-7)

SO2-SO2

(PAG5-8)

【0117】 【化53】

【0119】 【化55】

[0120] [化56]

【0122】(4)下記一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘導体。

[0123]

【化58】

10 【0124】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換してもよいアリール基を表す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0125]

【化59】

20

$$\begin{array}{c|c}
 & N_2 & 0 \\
 & N_2 & 0 \\
 & S & S \\
 & S & S \\
 & O & O
\end{array}$$
(PAG7-1)

$$\begin{array}{c|c} & O & N_2 & O \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ O & O & O \end{array}$$

(PAG7-5)

【0126】本発明において、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(b)が、オニウム塩、ジスルホン、4位DNQスルホン酸エステル、トリアジン化合物であることが好ましい。また、これらの化合物は2種以上を混合させてもよく、その場合、オニウム塩同士のような類似構造同士を混合させても、オニウム塩にジスルホン等異なる骨格の化合物を混合させてもよい。【0127】これらの活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物(b)の添加量は、本発明のポジ型フォトレジスト組成物の全重量(塗布溶媒を除く)を基準として通常0.001~40重量%の範囲で50 用いられ、好ましくは0.01~20重量%、更に好ま

83

$$N-0-SO_2$$
 $F$ 
 $F$ 
 $F$ 

(PAG6-15)

【0121】 【化57】

$$\begin{array}{c}
0 \\
N-0-SO_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
H_3C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_4
\end{array}$$

$$0 \\ N-0-SO_2 \xrightarrow{F} F$$

$$\underbrace{ \begin{array}{c} O \\ O \\ O \end{array} }_{O} N - O - SO_2 - \underbrace{ \begin{array}{c} CO_2CH_3 \\ O \end{array} }_{O}$$

(PAG6-20)

85

しくは0.1~5重量%の範囲で使用される。活性光線 又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の 添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くな り、また添加量が40重量%より多いとレジストの光吸 収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス (特にベーク)マージンが狭くなり好ましくない。

【0128】本発明の組成物に有機塩基性化合物を用いることができる。これにより、保存時の安定性向上及びPEDによる線巾変化が少なくなるため好ましい。本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。好ましい化学的環境として、下記式(A)~(E)構造を挙げることができる。

[0129][化60]

【0130】ここで、 $R^{150}$ 、 $R^{251}$ 及び $R^{151}$ は、同一又は異なり、水素原子、炭素数  $1\sim6$ のアルキル基、炭素数  $1\sim6$ のアミノアルキル基、炭素数  $1\sim6$ のヒドロキシアルキル基又は炭素数  $6\sim2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで $R^{251}$ と $R^{251}$ は互いに結合して環を形成してもよい。

[0 1 3 1]
[化 6 1]

-N-C=N- … (B)

-C-N=C- … (C)

-C-N- … (D)

【0 1 3 6】上記の中でも、1, 8 - ジアザビシクロ シクロ〔4. 3. 0〕ノナー5 - エンが特に好ましい。 〔5. 4. 0〕ウンデカー7 - エン、1, 5 - ジアザビ 50 【0 1 3 7】一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を

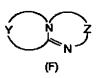
【0132】 (式中、R<sup>161</sup>、R<sup>161</sup>、R<sup>161</sup>を及びR <sup>166</sup>は、同一又は異なり、炭素数1~6のアルキル基を 示す)

更に好ましい化合物は、窒素含有環状化合物あるいは一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物である。窒素含有環状化合物としては、多環構造であることがより好ましい。窒素含有多環環状化合物の好ましい具体例としては、下記一般式

(F)で表される化合物が挙げられる。

[0133]

【化62】



【0134】上記式(F)中、Y、Zは、同一又は異なって、直鎖、分岐、あるいは環状アルキレン基を表す。これらアルキレン基はヘテロ原子を含んでいてもよいし、置換されていてもよい。ここで、ヘテロ原子としては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。アルキレン基としては、炭素数2~10のものが好ましく、より好ましくは炭素数2~5のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数1~6個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。一般式(F)で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

[0135]

30 【化63】

2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ま しくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含 む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基 を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換 もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のア ミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピ リジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換 もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換の ピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もし くは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリ ン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは 未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換も しくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げら れる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル 基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

【0138】特に好ましい化合物として、グアニジン、 1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3, -テト ラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノ ピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピ リジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルア ミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-ア ミノー3-メチルピリジン、2-アミノー4-メチルピ リジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ -6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4 -アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペ ラジン、N-(2-アミノエチル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジン、4-アミノ-2、 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノ ピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノ エチル) ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メ チルピラゾール、5-アミノー3-メチルー1-p-ト リルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5 ーメチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリ ミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾ リン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル) モルフォリン、トリメチルイミダ 40 ゾール、トリフェニルイミダゾール、メチルジフェニル イミダゾール等が挙げられるがこれに限定されるもので はない。

【0139】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、ポジ型フォトレジスト組成物(溶媒を除く)100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。0.001 重量部未満では上記効果が得られない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する50

傾向がある。

【0140】本発明のポジ型フォトレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフエノール性OH基を2個以上有する化合物等を含有させることができる。

【0141】本発明の感光性樹脂組成物には、界面活性 剤を含有することが好ましい。具体的には、ポリオキシ エチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステア リルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポ 10 リオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチ レンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチル フェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノ ールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエ ーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン プロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソ ルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレー ト、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエ ート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪 20 酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウ レート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテー ト、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、 ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオ キシエチレンソルピタントリステアレート等のポリオキ シエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系 界面活性剤、エフトップEF301, EF303、EF 352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファックF17 1, F173, F176, F189, R08 (大日本イ ンキ (株) 製)、フロラードFC430, FC431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 0, サーフロンS-382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC106 (旭 硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロ キサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製) や アクリル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフ ローNo. 75, No. 95 (共栄社油脂化学工業

(株) 製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等を挙げることができる。これらの界面活性剤の中でも、フッ素系またはシリコン系界面活性剤が塗布性、現像欠陥低減の点で好ましい。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。界面活性剤の添加量は、組成物中の全固形分に対して、0.01~2重量%、好ましくは0.01~1重量%である。

【0142】好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS,オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業株式会社

製)、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42535)、ローダミンB(CI45170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレンブルー(CI52015)等を挙げることができる。

【0143】さらに、下記に挙げるような分光増感剤を 添加し、使用する光酸発生剤が吸収を持たない遠紫外よ り長波長領域に増感させることで、本発明のポジ型フォ トレジスト組成物をi又はg線に感度を持たせることが できる。好適な分光増感剤としては、具体的にはベンソ 10 フェノン、p, p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェ ノン、p, p'ーテトラエチルエチルアミノベンゾフェ ノン、2-クロロチオキサントン、アントロン、9-エ トキシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレ ン、フェノチアジン、ペンジル、アクリジンオレンジ、 ベンゾフラビン、セトフラビン-T、9,10-ジフェ ニルアントラセン、9-フルオレノン、アセトフェノ ン、フェナントレン、2-二トロフルオレン、5-二ト ロアセナフテン、ベンゾキノン、2-クロロ-4-ニト ロアニリン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフ チルアミン、ピクラミド、アントラキノン、2-エチル アントラキノン、2-tert-プチルアントラキノン1. 2-ベンズアンスラキノン、3-メチル-1,3-ジア ザー1, 9-ベンズアンスロン、ジベンザルアセトン、 1, 2-ナフトキノン、3, 3'-カルボニルービス (5, 7-ジメトキシカルボニルクマリン) 及びコロネ ン等であるがこれらに限定されるものではない。

【0144】現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシン、フロログルシド、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ ''ートリス(4ーヒドロキシフェニル)-1,3,5-トリイソプロピルベンゼン、トリス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、トリス(4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサンがある。

【0145】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布するものであり、使用することのできる溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロペキサノン、シクロペンタノン、2-ペプタノン、ィープチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸メチル、乳酸エチ

ル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。

【0146】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

【0147】本発明のポジ型フォトレジスト組成物の現 像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸ナト リウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機 アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第 1アミン類、ジエチルアミン、ジ-n-プチルアミン等 の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルア ミン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミン、ト リエタノールアミン等のアルコールアミン類、ホルムア ミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチルアンモ **ニウムヒドロキシド、トリメチル(2-ヒドロキシエチ** ル) アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニ ウムヒドロキシド、トリプチルメチルアンモニウムヒド ロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド、 ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロキ シド、ベンジルトリエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラ ブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニウ ム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン等のアルカ リ類の水溶液等がある。

[0148]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0149】合成例a-1

40 p-ビニルフェノール84.1g、t-ブチルアクリレート 22.4gをジオキサン150gに溶解し、1時間窒素気流を 導入した。2,2'-アゾビスイソ酪酸ジメチル6.9 1gを添加し、窒素気流下混合液を75℃に加熱し12時間重合を行った。重合終了後、反応液を室温まで冷却し、アセトン150gを添加して希釈後大量のヘキサン中に滴下し、固体のポリマーを得た。アセトン希釈と、ヘキサンへの投入を3回繰り返し、残存モノマーを除去した。得られたポリマーを、60℃で減圧乾燥し、ポリマーa-1を得た。NMRによる分析の結果、p-ビニ 50 ルフェノール:t-ブチルアクリレートの組成比率は7

9:21であった。Mwは12,000、分散度 (Mw /Mn) は2.6であった。

【0150】合成例a-2~a-4

上記合成例 a-1のp-ビニルフェノール/t-プチルアクリレートの代わりに下記表1に示すモノマー (仕込 量はgで示す)を用いた以外は、上記合成例a-1と同 様の方法で共重合ポリマーa-2~a-4を得た。

92

[0151]

【表1】

合成例	モノマー	ポリマー中	Mw	Mw/Mr
	(仕込み g)	組成比	"""	
a-1	pーヒドロキシステレンノtーブチルアクリレート	70.00	12,000	2.6
	84.1g/22.4g	79 : 21		
a-2 p-	pーヒドロキシスチレン/スチレン/tーブチルアクリレート		13,100	2.7
	84.1g/8.3g/17.8g	78 : 7 : 15		
	pーヒドロキシスチレン/pーアセトキシスチレン		14,500	<del></del>
	/tープチルアクリレート	79:7:14		2.9
	84.1g/8.2g/17.8g			
	pーとドロキシスチレン/pーtーブチルスチレン		-	
	<b>クーブチルマかけ</b> L	78 : 7 : 15	13,900	2.6
	84.1g/8.3g/17.8g			2.0

【0152】合成例a-5

開始剤を2,2'-アゾビスイソ酪酸ジメチルの代わり 1)を用いた他は上記合成例 a-1と同様の方法で合成 した。得られたポリマーa-5は、末端がシアン吉草酸 由来であること以外は、ポリマーa-1と同組成であっ た。

-アゾピスイソ酪酸ジメチルの代わりに4,4'-アゾ に4, 4' -アゾビス(4 -シアノ吉草酸)(V - 5 0 0 じス(4 -シアノ吉草酸)(V - 5 0 1)を用いた他は 上記合成例 a - 2~4と同様の方法で共重合ポリマー a -6~a-8を得た。その組成を表2に示す。

上記合成例a-2~a-4において、開始剤を2,2'

[0154]

【表2】

【0153】合成例a-6~a-8

表 2 共重合ポリマー (a-5)から(a-8)の合成 合成例 モノマー ポリマ・ Mw/Mn (仕込みを) 中組成比 ーヒドロキシスチレンパープチルアクリレート 79 : 21 12,000 2.6 84.1g/22.4g pーヒドロキシスチレン/スチレン a~6 パープチルアクリレート 78 : 7 : 15 13,100 2.7 84.1g/8.3g/17.8g pーヒドロキシスチレン/pーアセトキシスチレン /tープチルアクリレート 79 : 7 : 14 14,500 29 ĊЊ 84.1g/8.2g/17.8g pーヒドロキシスチレン/pーtーブチルスチレン a-8 /tープチルアクリレート 78 : 7 : 15 13,900 2.8 84.1g/8.3g/17.8g

【0155】 [合成例A-1 共重合体] 合成例a-1 40 で得られたポリマー (a-1)20gをプロピレングリコ ールモノエチルエーテルアセテート (PGMEA) 80g に溶解し、60℃に加熱した後徐々に系を減圧にして20m mHgとし、PGMEAと系中の水を共沸脱水した。共 沸脱水の後20℃まで冷却し、下記式で示されるビニル エーテル化合物 (B-1) を2.0gを添加し、更にp-kルエンスルホン酸を3mg添加した。添加後反応を2時 間行い、トリエチルアミン少量添加により酸を中和し た。その後、反応液に酢酸エチルを投入し、イオン交換 水で洗浄することで塩を除去した。更に、反応液から酢 50

酸エチルと水を減圧留去することで目的物である共重合 体(1)を得た。

【0156】同様の方法で、上記ビニルエーテル化合物

(B-1) の代わりに、下記のビニルエーテル化合物

 $(B-2) \sim (B-7)$  を用いて、共重合体 $(2) \sim (7)$ を 得た。なお、共重合体(7)は、ビニルエーテル化合物

(B-7) を用いる代わりに、シクロヘキシルエタノー ルと t ープチルビニルエーテルを用いても得ることがで きる。

[0157]

【化64】

B-2 O

B-4

B-5

B-6

B-7

【0158】さらに出発原料のポリマー(a-1)の代 20 Mn=2.7)わりに、それぞれ上記ポリマー $(a-2)\sim(a-8)$  【0164】を用いることにより、それぞれ対応する共重合体 $(8)\sim$  (感光性組成物を行うを得た。なお、各共重合体の組成比は以下の通りである。

【0159】 {共重合体(1)~(7)及び共重合体(29)~(35)の組成比}

p-ヒドロスチレン/ t-プチルアクリレート/アセタール化-p-ヒドロキシスチレン=59/21/20【0160】 {共重合体(8)~(14)及び共重合体(36)~(42)の組成比}

p-ヒドロスチレン/スチレン/t-ブチルアクリレート/アセタール化-p-ヒドロキシスチレン=63/7/15/15

【0161】 (共重合体(15)~(21)及び共重合体(43)~(49)の組成比)

p-ヒドロスチレン/p-アセトキシスチレン/t-ブ チルアクリレート/アセタール化-p-ヒドロキシスチ レン=63/7/14/16

【0162】 {共重合体(22)~(28)及び共重合体(50)~(56)の組成比}

p-ヒドロスチレン/p-t-ブチルスチレン/t-ブチルアクリレート/アセタール化-p-ヒドロキシスチ10 レン=63/7/15/15

【0163】なお、比較例に用いた樹脂(57)及び(58)の 構造及び組成比は以下の通りである。

{樹脂(57)の組成比}

p-ヒドロキシスチレン/ t-プチルアクリレート=6 8:32

 $(Mw=1\ 2\ 0\ 0\ 0\ Mw/Mn=2.\ 6)$ 

{樹脂(58)の組成比}

p-ヒドロキシスチレン/スチレン/t-プチルアクリレート=67:11:22 (Mw=13100, Mw/Mn=2. 7)

【0164】 [実施例1~7、比較例1~2]

(感光性組成物の調製と評価)下記表-Aに示す各素材を所定の固形分量となるようにPGMEA(プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート)の量を調整しながら添加し、0.2μmのフィルターで濾過してレジスト溶液を作成した(PGMEAの総量が8gとなるように、ポリマー溶液の濃度を調製した)。このレジスト溶液を、スピンコーターを利用して、シリコンウエハー上に塗布し、130℃、60秒間真空吸着型のホットプ30レートで乾燥して膜厚0.75μmのレジスト膜を得た。

[0165]

【表3】

表一人

実施例	樹脂	· 本子 (本)		
1		光酸発生剤	有機塩基化合物	
	(0.2g)	(0.1g)	(0.007g)	
1	(1)	PAG-1	C-1	
2	(1)	PAG-2	C-1	
3	(1)	PAG-3	C-1	
4	(1)	PAG-1	C-3	
- 5	(1)	PAG-2	C-3	
6	(1)	PAG-3	C-3	
_ 7	(29)	PAG-1	C-1	
8	(29)	PAG-2	C-1	
9	(29)	PAG-3	C-1	
10	(29)	PAG-1	C-3	
11	(29)	PAG-2	C-3	
12	(29)	PAG-3	C-3	
13	(8)	PAG-1	C-1	
14	(8)	PAG-2	C-1	
15	(8)	PAG-3	C-1	
16	(8)	PAG-1	C-3	
17	(8)	PAG-2	C-3	
18	(8)	PAG-3	C-3	
19	(36)	PAG-1	C-1	
20	(38)	PAG-2	C-1	
21	(36)	PAG-3	C-1	
22	(36)	PAG-1	C-3	
23	(36)	PAG-2	C-3	
24	(36)	PAG-3	C-3	
25	(15)	PAG-1	<b>C−1</b>	
26	(15)	PAG-2	C-1	
27	(15)	PAG-3	C-1	
28	(15)	PAG-1	C-3	
29	(15)	PAG-2	C-3	

[0166]

表-A (続き)

(0.2g) (0.1g) (0.007g)  30 (15) PAG-3 C-3  31 (43) PAG-1 C-1  32 (43) PAG-2 C-1  33 (43) PAG-3 C-3  34 (43) PAG-3 C-3  35 (43) PAG-2 C-3  36 (43) PAG-2 C-3  37 (22) PAG-1 C-1  38 (22) PAG-1 C-1  39 (22) PAG-1 C-1  40 (22) PAG-1 C-3  41 (22) PAG-1 C-3  41 (22) PAG-1 C-3  42 (22) PAG-3 C-3  43 (50) PAG-1 C-1  44 (50) PAG-1 C-1  45 (50) PAG-1 C-1  46 (50) PAG-1 C-3  47 (50) PAG-1 C-3  比較例1 (57) PAG-1 C-3  比較例2 (57) PAG-3 C-3  比較例3 (58) PAG-1 C-3  比較例4 (58) PAG-1 C-3  比較例5 (58) PAG-2 C-3  比較例6 (58) PAG-3 C-3  比較例6 (58) PAG-3 C-3  比較例6 (58) PAG-2 C-3  比較例6 (58) PAG-3 C-3  比較例6 (58) PAG-3 C-3	実施例	樹脂	光酸発生剤	有機塩基化合物
30 (15) PAG-3 C-3 31 (43) PAG-1 C-1 32 (43) PAG-2 C-1 33 (43) PAG-3 C-1 34 (43) PAG-3 C-1 35 (43) PAG-1 C-3 36 (43) PAG-2 C-3 36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-1 C-1 39 (22) PAG-1 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-1 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-2 C-1 45 (50) PAG-1 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-3 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例7 (58) PAG-1 C-3	ĺ			1
31 (43) PAG-1 C-1 32 (43) PAG-2 C-1 33 (43) PAG-3 C-1 34 (43) PAG-1 C-3 35 (43) PAG-1 C-3 36 (43) PAG-2 C-3 36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-1 C-1 39 (22) PAG-2 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-1 C-3 42 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-1 C-1 45 (50) PAG-2 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例7 (58) PAG-1 C-3	30			<del></del>
32       (43)       PAG-2       C-1         33       (43)       PAG-3       C-1         34       (43)       PAG-1       C-3         35       (43)       PAG-2       C-3         36       (43)       PAG-3       C-3         37       (22)       PAG-1       C-1         38       (22)       PAG-2       C-1         39       (22)       PAG-3       C-1         40       (22)       PAG-3       C-1         40       (22)       PAG-1       C-3         41       (22)       PAG-2       C-3         42       (22)       PAG-3       C-3         43       (50)       PAG-1       C-1         44       (50)       PAG-2       C-1         45       (50)       PAG-3       C-1         46       (50)       PAG-3       C-1         47       (50)       PAG-2       C-3         比較例1       (57)       PAG-1       C-3         比較例2       (57)       PAG-2       C-3         比較例4       (58)       PAG-1       C-3         比較例5       (58)       PAG-2       C-3 <td>31</td> <td>(43)</td> <td>T</td> <td>T</td>	31	(43)	T	T
34 (43) PAG-1 C-3 35 (43) PAG-2 C-3 36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-2 C-1 39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-1 C-1 45 (50) PAG-2 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 149 (50) PAG-1 C-3 140 (50) PAG-1 C-3 141 (50) PAG-1 C-3 142 (50) PAG-1 C-3 145 (50) PAG-1 C-3 145 (50) PAG-1 C-3 146 (50) PAG-1 C-3 147 (50) PAG-2 C-3 148 (50) PAG-3 C-3 148 (50) PAG-1 C-3 158 (50) PAG-1 C-3 158 (50) PAG-2 C-3	32	(43)	PAG-2	
35 (43) PAG-2 C-3 36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-2 C-1 39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-1 C-1 45 (50) PAG-2 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-1 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3	33	(43)	PAG-3	C-1
36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-2 C-1 39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-1 C-1 45 (50) PAG-2 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3	34	(43)	PAG-1	C-3
36 (43) PAG-3 C-3 37 (22) PAG-1 C-1 38 (22) PAG-2 C-1 39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-1 C-1 45 (50) PAG-2 C-1 46 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例6 (58) PAG-1 C-3	35	(43)	PAG-2	C-3
38 (22) PAG-2 C-1 39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-2 C-1 45 (50) PAG-3 C-1 46 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-2 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例2 (57) PAG-3 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例6 (58) PAG-1 C-3	36	(43)	PAG-3	
39 (22) PAG-3 C-1 40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-2 C-1 45 (50) PAG-3 C-1 46 (50) PAG-3 C-1 47 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-1 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3	37	(22)	PAG-1	C-1
40 (22) PAG-1 C-3 41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-2 C-1 45 (50) PAG-3 C-1 46 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-2 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	38	(22)	PAG-2	C-1
41 (22) PAG-2 C-3 42 (22) PAG-3 C-3 43 (50) PAG-1 C-1 44 (50) PAG-2 C-1 45 (50) PAG-3 C-1 46 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-1 C-3 48 (50) PAG-2 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-2 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	39	(22)	PAG-3	C-1
42       (22)       PAG-3       C-3         43       (50)       PAG-1       C-1         44       (50)       PAG-2       C-1         45       (50)       PAG-3       C-1         46       (50)       PAG-1       C-3         47       (50)       PAG-2       C-3         48       (50)       PAG-3       C-3         比較例1       (57)       PAG-1       C-3         比較例2       (57)       PAG-2       C-3         比較例3       (57)       PAG-3       C-3         比較例4       (58)       PAG-1       C-3         比較例5       (58)       PAG-2       C-3	40	(22)	PAG-1	C-3
43     (50)     PAG-1     C-1       44     (50)     PAG-2     C-1       45     (50)     PAG-3     C-1       46     (50)     PAG-1     C-3       47     (50)     PAG-2     C-3       48     (50)     PAG-3     C-3       比較例1     (57)     PAG-1     C-3       比較例2     (57)     PAG-2     C-3       比較例3     (57)     PAG-3     C-3       比較例4     (58)     PAG-1     C-3       比較例5     (58)     PAG-2     C-3	41	(22)	PAG-2	C-3
44     (50)     PAG-2     C-1       45     (50)     PAG-3     C-1       46     (50)     PAG-1     C-3       47     (50)     PAG-2     C-3       48     (50)     PAG-3     C-3       比較例1     (57)     PAG-1     C-3       比較例2     (57)     PAG-2     C-3       比較例3     (57)     PAG-3     C-3       比較例4     (58)     PAG-1     C-3       比較例5     (58)     PAG-2     C-3	42	(22)	PAG-3	C-3
45 (50) PAG-3 C-1 46 (50) PAG-1 C-3 47 (50) PAG-2 C-3 48 (50) PAG-3 C-3 比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-2 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	43	(50)	PAG-1	C-1
46     (50)     PAG-1     C-3       47     (50)     PAG-2     C-3       48     (50)     PAG-3     C-3       比較例1     (57)     PAG-1     C-3       比較例2     (57)     PAG-2     C-3       比較例3     (57)     PAG-3     C-3       比較例4     (58)     PAG-1     C-3       比較例5     (58)     PAG-2     C-3	44	(50)	PAG-2	Ç-1
47     (50)     PAG-2     C-3       48     (50)     PAG-3     C-3       比較例1     (57)     PAG-1     C-3       比較例2     (57)     PAG-2     C-3       比較例3     (57)     PAG-3     C-3       比較例4     (58)     PAG-1     C-3       比較例5     (58)     PAG-2     C-3	45	(50)	PAG-3	C-1
48     (50)     PAG-3     C-3       比較例1     (57)     PAG-1     C-3       比較例2     (57)     PAG-2     C-3       比較例3     (57)     PAG-3     C-3       比較例4     (58)     PAG-1     C-3       比較例5     (58)     PAG-2     C-3	46	(50)	PAG-1	C-3
比較例1 (57) PAG-1 C-3 比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	47	(50)	PAG-2	C-3
比較例2 (57) PAG-2 C-3 比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	48	(50)	PAG-3	C-3
比較例3 (57) PAG-3 C-3 比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	比較例1	(57)	PAG-1	C-3
比較例4 (58) PAG-1 C-3 比較例5 (58) PAG-2 C-3	比較例2	(57)	PAG-2	C-3
比較例5 (58) PAG-2 C-3	比較例3	(57)	PAG-3	C-3
11.44.500	比較例4	(58)	PAG-1	C-3
比較例6 (58) PAG-3 C-3	比較例5	(58)	PAG-2	C-3
	比較例6	(58)	PAG-3	C-3

【0167】また、実施例に用いた各酸発生剤及び有機 塩基化合物を以下に示す。

[0168]

【化65】

PAG-1

30

 $\left(\bigcirc\right)_3$  s'  $CF_3SO_3$ 

PAG-2

PAG-3

C-1

$$H_3C$$
N $-$ N $N$ 

0-2 トリフェニルイミダゾール

C-3 トリーn-ブチルアミン

50 【0169】このレジスト膜に、248nmKrFエキ

シマレーザーステッパー(NA=0.53)を用いて露 光を行った。露光後130℃ホットプレートで60秒間 加熱を行い、直ちに、0.26Nテトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイド (TMAH) 水溶液で60秒間 浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このように して得られたシリコンウエハー上のパターンを走査型電 子顕微鏡で観察し、レジストの性能を評価した。その結 果を表ーBに示す。

【0170】表-Bにおいて、解像力は0.30 μmの ラインアンドスペースのマスクパターンを再現する露光 10 の指標とし、この値が小さいほど好ましい。 量における限界解像力を表し、孤立パターンの飛びは、 上記露光量を与えた際の最小パターンの基板と密着して 残っているものの%を示し、密パターン/疎パターンの

バランスは0.25μmのレジストパターンにおける膜 減りとパターンのバランスの具合いを、疎も密も良いプ ロファイルを◎、疎パターンが若干膜減りしているもの を○、疎パターンが膜減りしているものを×の三段階で 評価した。

【0171】エッジラフネスの評価は、SEMを使用し て孤立パターンのエッジラフネスで行い、測定モニター 内で、ラインパターンエッジを複数の位置で検出し、そ の検出位置のバラツキの分散( $3\sigma$ )をエッジラフネス

[0172]

【表 5】

表一B レジストの評価

	<b>数一日 レンストの計価</b>					
実施例	限界解像力		密バターン/疎バ	ラインエッジ		
		の飛び	ターンのパランス	ラフネス		
1	0. 18	95	0	6. 2		
2	0.18	95	0	6. 1		
3	0. 18	96	0	5. 9		
4	0. 18	94	0	6. 0		
5	0. 18	95	0	6. 1		
6	0. 18	93	0	5. 9		
7	0. 175	100	<b>(</b>	4. 5		
8	0. 175	100	6	4. 3		
9	0. 18	99	<b>Ø</b>	4. 6		
10	0, 18	100	<b>©</b>	4. 5		
11 .	0. 175	100	0	4. 4		
12	0. 18	99	<b>(b)</b>	4. 2		
13	0. 18	95	0	6. 1		
14	0. 18	94	0	5. 9		
15	0. 18	95	0	6. 0		
16	0. 18	95	0	5. 9		
17	0, 18	95	0	6. 1		
18	0. 18	96	0	6. 0		
19	0. 175	99	0	4. 5		
20	0. 18	100	<b>Ø</b>	4. 6		
21	0. 175	100	<b>©</b>	4. 5		
22	0. 18	99	0	4. 3		
23	0. 18	100	<b>©</b>	4. 4		
24	0. 175	99	<b>@</b>	4. 6		
25	0. 18	95	0	6. 2		
26	0. 18	94	0	6. 1		
27	0. 18	96	0	6. 0		
28	0. 18	95	0	5. 9		
29	0. 18	95	0	в. 1		
30	0, 18	95	0	6. 0		

表 B (続き) レジストの評価				
実施例	限界解像力		密パターン/疎パ	ラインエッジ
<u> </u>		の飛び	ターンのパランス	ラフネス
31	0.18	100	0	4. 4
32	0. 18	100	0	4. 5
33	0. 18	99	<b>©</b>	4. 6
34	0, 175	100	0	4. 7
35	0. 18	99	0	4. 4
36	0.18	100	()	4. 3
37	0. 175	95	0	5. 5
38	0. 175	95	0	5. 3
39	0. 175	96	0	5. 4
40	0. 175	94	0	5. 5
41	0. 175	95	0	5. 6
42	0. 175	95	0	5. 5
43	0. 175	100	0	4. 0
44	0. 175	99	0	4. 1
45	0. 175	100	0	4. O
46	0. 17	100	Ø	4. 2
47	0. 175	99	0	4. 0
48	0. 175	100	<b>O</b>	4. 1
比較例1	0. 20	60	×	12. 1
比较例2	0. 19	65	×	12. 0
比較例3	0. 20	60	×	12. 5
比較例4	0. 19	65	×	11. 8
比較例5	0. 20	65	×	11. 7
比較例6	0. 19	60	×	11. 5

【0174】表-Bの結果から明らかなように、本発明 に係る各実施例のポジ型フォトレジスト組成物は、それ ぞれ満足すべき結果を得た。特に、樹脂(8)、(15)、(2 30 【0175】 2)、(36)、(43)及び(50)が良好であり、さらに樹脂(3 6)、(43)及び(50)が、密パターン/疎パターンのバラン ス、ラインエッジラフネスの点で良好であった。これに 対して、各比較例のフォトレジスト組成物は、解像力、 孤立パターンのとび、密パターン/疎パターンのバラン

ス、ラインエッジラフネスに対して不満足なものであっ た。

【発明の効果】本発明によれば、高解像力を有し、孤立 パターンの飛びが改善され、形成されるレジストパター ンの密パターンと粗パターンのバランスが改良され、ラ インエッジラフネスが良好な化学増幅型ポジ型フォトレ ジスト組成物が提供される。

フロン	トペー	ジの続き
-----	-----	------

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 8 L	25/02	C 0 8 L	
	25/18		25/18
	33/06		33/06
H 0 1 L	21/027	H 0 1 L	21/30 5 0 2 R

F 夕一ム(参考) 2H025 AA03 AA11 AB15 AB16 AD03 BE00 BE10 BG00 CB14 CB17 CB41 CB43 CC03

4J002 BC041 BC071 BC121 EB006 EB027 ED027 EE037 EH037 EH157 EL067 EP017 EQ016 ER026 EU027 EU046 EU056 EU066 EU116 EU126 EU136 EU146 EU186 EU216 EU236 EV207 EV236 EV296 FD206

4J100 AB02S AB04S AB07P AB07R AB07S AL03Q AL08Q BA02R BA03P BA04R BA05S BA20S BC02R BC03R BC04Q BC04R BC08R BC09R BC43R CA05 CA06 CA27 JA38

FD207 GP03